



Объединенный институт ядерных исследований дубна

22/11_82

Д1-81-592

ИЗЛУЧЕНИЕ ПОЗИТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 10 ГэВ В МОНОКРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССЕ КАНАЛИРОВАНИЯ

Направлено в "Письма в ЖЭТФ"



Излучение, возникающее при каналировании электронов и позитронов и отличающееся от тормозного, когерентного тормозного и переходного излучений, было предсказано Кумаховым/1/и экспериментально обнаружено в SLAC с участием специалистов из ЕрФИ и ХФТИ^{/2/} и другими группами^{/3-4/}С целью детального исследования излучения релятивистских частиц в кристаллах аппаратура, использованная в Дубне для демонстрации отклонения релятивистских протонов изогнутыми монокристаллами^{/5/}была перенесена на электрон-позитронный пучок ускорителя ИФВЭ /Серпухов/, существенно модифицирована, дополнена спектрометром для измерения энергии у-квантов и спектрометром вторичных частиц для идентификации позитронов /электронов/ и измерения их энергии /рис. 1/.

Сцинтилляционные счетчики совпадений S1,S2,S3 и антисовпадений A1,A2,A3 вырабатывали сигнал запуска установки. Дрейфовые камеры DC1,DC3 и DC4, состоящие из 4 X и 4 Y плоскостей, а также DC2, состоящая из 2 X и 2 Y плоскостей, использовались для регистрации координат позитронов. Идентификация позитронов осуществлялась ливневым черенковским счетчиком из свинцового стекла, а их импульс после взаимодействия с кристаллом измерялся анализирующим магнитом M3 с точностью ~1,5%. Энергия фотонов, испущенных в кристалле, измерялась у-спектрометром на основе сцинтиллирующего кристалла CsI(TI) диаметром 150 мм и длиной 230 мм, окруженным свинцовой защитой и антисовпадательными счетчиками A4-A12. Сцинтилляционные счетчики A4 и A12 использовались также для выработки мюонного запуска, при помощи которого по ионизационным потерям π° -мезонов производилась





Объедингана	2 7 8-1
兄派の判断者 アウマインス	3
ΕΝ ΕΛΝΟΤΕ	KA





Рис.2. Спектральная плотность излучения каналированных позитронов: а - с углами падения на кристалл от 0 до 20 мкрад; б - с углами падения внутри критического угла; в - с углами падения около критического угла/кривые проведены на глаз/.

непрерывная калибровка у-спектрометра в процессе набора статистики /каждый десятый запуск установки/. Среднеквадратичная ошибка в измерении энергии у-квантов, оцениваемая из данных калибровки с помощью радиоактивных источников ¹³⁷ Св, ⁶⁰ Со, Ро и Ве, составляла 3% для области энергий около 1 МэВ.

Фотоны от распада π° -мезонов, выходящие из мишени внутреннего пучка ускорителя ИФВЭ, конвертировали e⁺e⁻ пары в радиаторе, установленном вне камеры ускорителя. Позитроны /или электроны/ отклонялись магнитом в канал, их интенсивность составляла около 10⁵ на 10¹² протонов, падающих на внутреннюю мишень ускорителя, адронная компонента пучка не превышала 0,5%. Для уменьшения фонового тормозного излучения трасса



позитронов: а – попадающих в апертуру спектрометра; б – испускающих у-кванты в области $30 < E_{\gamma} < 80$ МэВ; в – испускающих у-кванты в области $600 < E_{\gamma} < 1000$ МэВ.

прохождения пучка вакуумировалась, минимизировалось вещество счетчиков и майларовых окон. С этой же целью использовались также отклоняющие магниты М1 и М2, расположенные так, что в апертуру у -спектрометра попадали только те фотоны, которые были испущены в кристаллической мишени и во втором блоке дрейфовых камер. Блок DC2 работал при пониженном давлении /150 Topp/. Суммарное количество фонового вещества составляло всего 3x10⁻⁴ радиационной длины.

Кремниевый монокристалл, выполненный в виде диска диаметром 22 мм и толщиной 0,5 мм, с центральной частью, вытравленной до толщины 90 мкм, имел охранное кольцо из полупровод никового детектора, которое использовалось для центровки мристалла в пучке. Полированная передняя грань, перпендикулярная оси <111>, использовалась для предварительной юстировки кристалла по отраженному лазерному лучу. Положение кристаллог Рафических осей и их идентификация определялись по пикам в Ве-



4

роятности излучения у -квантов при вращении кристалла в гониометре. Для проведения исследований плоскость /110/ устанавливалась горизонтально и параллельно направлению пучка, для исключения влияния осевого каналирования кристаллографическая ось <111> отворачивалась от оси пучка на 0,5°.

При обработке данных отбирались события, сопровождающиеся выделением в у-спектрометре энергии больше 5 МэВ, вырабатывающие позитронный сигнал в черенковском счетчике из свинцового стекла и имеющие энергию позитронов больше 8 ГэВ. Для каждого полезного события определялись угол входа позитрона в кристалл /с точностью примерно 7 мкрад/, его угол выхода, вторичная энергия позитрона и энергия испущенного фотона. На рис.2а представлена спектральная плотность излучения для событий с углами падения меньше 20 мкрад относительно плоскости /110/. Для позитронов с энергией 10 ГэВ критический угол каналирования для этой плоскости равен примерно 65 мкрад. На этом рисунке показаны также теоретическое распределение, рассчитанное с учетом недипольности излучения, данные эксперимента / 2/ для позитронов с энергией 10 ГэВ с учетом преобразования от алмаза к кремнию и измеренная спектральная плотность для алюминия, радиационная длина которого отличается от кремния примерно на 1%. Полученные данные хорошо согласуются с теоретическими представлениями. Излучение, обусловленное каналированием, примерно в 50 раз превосходит интенсивность тормозного излучения, имеет относительно узкий пик в области энергий у-квантов около 50 МэВ, что соответствует предсказаниям Кумахова / 1/Данные в области меньше 50 МэВ отличаются и от теоретических представлений и от данных эксперимента / 2/. Виден узкий, статистически обеспеченный пик в области энергий 25 МэВ. Для ультрарелятивистских энергий генерируются высшие гармоники излучения, особенно для углов падения, близких к критическому /см. рис.26 и в/. События, показанные на рис.26, лежат внутри критического угла, а на рис.2в - около критического угла: проявление периоличности. ПО-видимому, соответствует гармонической структуре спектров, предсказанной Кумаховым. Зависимость вероятности излучения от угла падения позитронов относительно плоскости /110/ может быть проиллюстририс.3. На рис.3а представлено угловое распределение рована падающего позитронного пучка. На рис. 36 показано такое же распределение для событий с испусканием у -кванта в области $30 < E_{\nu} < 80$ МэВ. Распределение имеет ширину, сравнимую с критическим углом каналирования, и является доказательством того, что события в пике спектральной плотности обусловлены позитронами, падающими на кристалл внутри критического угла каналирования. На рис. Зв показано распределение событий с 600 < Ev<1000 МэВ, далеко от области пика /см. рис.2а,б/. Видно, что события скоррелированы с позитронами, падающими под углами намного больше критического и испускающими фотоны тормозного излучения.

Нам хотелось бы поблагодарить академика Н.Н.Боголюбова, профессора Л.Ледермана, академика А.А.Логунова, профессора А.М.Балдина за поддержку этого эксперимента, коллектив Лаборатории высоких энергий и персонал ускорителя ИФВЭ за помощь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

- Kumakhov M.A. Phys.Lett., 1976, 57A, p.17; W3T0, 1977, 72, c.1480.
- 2. Мирошниченко И.И.и др. Письма в ЖЭТФ, 1979, 29, с. 786. 3. Alguard M.J. et al. Phys.Rev.Lett.,1979, 42, p.1148;1979,
- Alguard M.J. et al. Phys.Rev.Lett., 19/9, 42, p.1148;19/9, p.1723.
- 4. Andersen J.U., Laegsgaard E. Phys.Rev.Lett., 1980,44, p.1079.
- 5. Elishev A.F. et al. Phys.Lett., 1979, 88B, p. 387; Письма в ЖЭТФ, 1979, 30, с. 448.

Рукопись поступила в издательский отдел 23 ноября 1981 года.